鉄多価イオン発光線強度比の電子密度依存性測定

中村信行研究室 清水恵理奈

1 序論

1.1 背景

太陽は地球に住む我々の生活に恩恵を与え続けているが、 そのダイナミクスには不明な点も数多く存在している。その 一つにコロナ加熱というものがある。この超高温のコロナ領 域では太陽表面の巨大な爆発現象である太陽フレアが発生 している。フレアに伴う障害を事前に防ぐべく、近年ジオス ペースでの「宇宙天気予報」の実現が期待されているがその 為にはフレアの発生機構と共にコロナ加熱機構も明らかにし ていく必要がある。

国立天文台はフレア発生機構・コロナ加熱機構解明のため に、2006年9月に「SOLAR-B」プロジェクトの太陽観測衛星 「HINODE」を打ち上げ、極端紫外線撮像分光装置 (EUV Imaging Spectrometer: EIS)[1] を用いて太陽大気の分光に よるプラズマ診断を行っている。分光によるプラズマ診断で は、EIS で観測された鉄多価イオンの EUV 領域のスペクト ルデータとプラズマを記述するモデル計算である衝突輻射モ デル (Collisional Radiative model: CR model) と組み合わ せることで太陽大気の電子密度を求めている。したがってモ デル計算の信頼性はプラズマ診断結果に大きく影響する。し かし CR モデル中の遷移確率や、電離・再結合などの速度係 数は理論値に頼らざるを得ないのが現状であり、天体プラズ マ診断結果の信頼性が十分でない。そこで、よく定義された 実験室プラズマである電子ビームイオントラップ (Electron Beam Ion Trap: EBIT) 等を用いた理論計算の評価が求めら れている。

また、EBIT 内の電子のエネルギー分布はほぼ単色とみな すことが出来るため、顕著な共鳴過程が観測される。さらに 太陽大気のように電子がエネルギー分布を持っている場合で も、観測されたスペクトルに対する共鳴過程の寄与は大きい と考えられる。太陽フレア観測 [2] や先行研究 [3] の測定結 果とモデル計算との間の不一致が報告されている Fe XV に は、電子ビームエネルギー 400 ~ 500 eV 間に次のような共 鳴電子捕獲を経由した共鳴励起過程があることが理論計算に よって予測されている。

 $\operatorname{Fe}^{14+}(3s^{2} S_0) + e^{-}$

- (a) $\longrightarrow \operatorname{Fe}^{13+}(2p^53s^23p3d) \longrightarrow \operatorname{Fe}^{14+}(2p^63s3p,3d) + e^- \sim 420 \text{ eV}$
- (b) $\longrightarrow \operatorname{Fe}^{13+}(2p^53s^23d^2) \longrightarrow \operatorname{Fe}^{14+}(2p^63s3d) + e^- \sim 450 \text{ eV}$

(a), (b) の共鳴過程はそれぞれのポピュレーションに影響を 与えるため、先行研究 [3] で注目した Fe XV の 2 本のライ ン、233.9 Å(3s3p $^{3}P_{2} - 3s3d$ $^{3}D_{3}$) と 243.8 Å(3s3p $^{1}P_{1} - 3s3d$ $^{1}D_{2}$) のライン強度は強いエネルギー依存を示すと予想 される。一方で太陽フレア観測 [2] や先行研究 [3] で用いら れた衝突輻射モデル中に共鳴過程は含まれていないため、共 鳴過程の寄与が Fe XV のモデルと観測・実験の不一致の原 因である可能性が考えられる。

1.2 目的

我々の研究室で所有している EBIT は実験室プラズマの一 つであり、太陽コロナをよく再現することが出来る装置であ る。EBIT を用いた CR モデルの評価は現在まで数多く行わ れてきているが、EBIT 内の電子密度を実測した例は無く、 密度依存性の評価が十分に行われているとは言い難い。そこ で本研究では、密度依存性の評価をより厳密に行うことを目 的として、EBIT 内の電子とイオンの空間分布を測定するこ とで、実効電子密度を直接測定した。これにより、Fe X-XII におけるライン強度比の電子密度依存性について、モデル計 算の評価を行った。さらに観測・実験とモデル計算の間に不 一致が報告されている Fe XV について、実験的・理論的原 因を検討し不一致の原因を明らかにすることを目的とした。

また共鳴過程はライン強度を議論する上で重要な過程であ る。今回我々は小型 EBIT(CoBIT) に電子ビームエネルギー 制御と時間分解能スペクトルが計測可能な多次元同時計測シ ステムを新たに設置し、Fe XV における共鳴電子捕獲過程 を経由した共鳴励起過程の観測を行った。

本研究では、EBIT を利用した衝突輻射モデルのより厳密 な評価を可能にする手法を確立し、太陽コロナをはじめ実験 室プラズマなどの輻射計測のための高精度で有用なデータ ベースを提供することを目的とする。

2 理論計算

本研究で使用した CR モデル中の速度係数や遷移確率は 原子コード計算の一つである HULLAC (Hebrew University Livermore Laboratory Atomic Physics Code) によって計算 されている。HULLAC は配置間相互作用を含んだ相対論的 ハートリー-フォック法を用いており、本研究では Fe X – XV 中の主量子数 n = 5 までの構造を含めて計算を行った。CR モデル中の原子過程は電子衝突励起・脱励起、高価数への自 動電離、低価数からの電離が含まれている。また計算された 各断面積から、EBIT 内の電子の速度分布はデルタ関数を仮 定して速度係数を求めている。

なお本研究で注目している各ラインの波長は天体物理学で 広く知られているデータベース CHIANTI[4] を用いて同定 を行った。ただし Fe XI のラインに関しては一部、NIST の データベース [5] も参考にしている。表1には CHIANTI を 用いた各価数におけるラインの同定結果、表2には NIST を 用いたラインの同定結果をまとめた。

表 1 注目したラインの詳細 (CHINATI atomic database[4])

label	Ion	Wavelength (Å)	Transition	
a	Fe X	174.531	$3s^2 3p^5 \ ^2 P_{3/2}$	$3s^2 3p^4 ({}^3P) 3d {}^2D_{5/2}$
b		175.263	$3s^2 3p^5 {}^2 P_{1/2}$	$3s^2 3p^4 ({}^3P) 3d {}^2D_{3/2}$
с		175.475	$3s^2 3p^5 {\ }^2 P_{3/2}$	$3s^2 3p^4 ({}^3P) 3d {}^2P_{1/2}$
d		177.243	$3s^2 3p^5 {}^2 P_{3/2}$	$3s^2 3p^4 ({}^3P) 3d {}^2P_{3/2}$
е	Fe XI	180.401	$3s^2 3p^4 {\ 3}P_2$	$3s^2 3p^3 ({}^4S) 3d \; {}^3D_3$
f		182.167	$3s^2 3p^{4} {}^3 P_1$	$3s^2 3p^3 ({}^4S) 3d \; {}^3D_2$
g		188.217	$3s^2 3p^{4} {}^3 P_2$	$3s^2 3p^3 (^2D) 3d \ ^3P_2$
h		188.299	$3s^2 3p^{4} {}^3 P_2$	$3s^2 3p^3 (^2D) 3d \ ^1P_1$
i	Fe XII	186.854	$3s^2 3p^3 \ ^2 D_{3/2}$	$3s^2 3p^2 ({}^3P) 3d \; {}^2F_{5/2}$
j		186.887	$3s^2 3p^3 {}^2 D_{5/2}$	$3s^2 3p^2 ({}^3P) 3d {}^2F_{7/2}$
k		193.509	$3s^2 3p^3 {}^4 S_{3/2}$	$3s^2 3p^2 ({}^3P) 3d \; {}^4P_{3/2}$
1		195.119	$3s^2 3p^3 {}^4 S_{3/2}$	$3s^2 3p^2 ({}^3P) 3d \; {}^4P_{5/2}$
m	Fe XV	233.86	$3s3p \ ^{3}P_{2}$	$3s3d \ ^{3}D_{3}$
n		243.794	$3s3p \ ^{1}P_{1}$	$3s3d \ ^{1}D_{2}$

表 2 注目したラインの詳細:Fe XI (NIST atomic database[5]).

Ion	label	Wavelength (Å)	Transition	
Fe XI	Ι	188.089	$3s^2 3p^{4} {}^3 P_2$	$3s^2 3p^3 (^2D) 3d \ ^3P_1$
	II	188.219	$3s^2 3p^{4} {}^3 P_2$	$3s^2 3p^3 (^2D) 3d \ ^3P_2$
	III	188.299	$3s^2 3p^{4} {}^3 P_2$	$3s^2 3p^3(^2D) 3d \ ^3S_1$

3 実験装置

実験装置及び分光器の概略図を図 3.1 に示す。本研究では Tokyo-EBIT と小型 EBIT(CoBIT)を相補的に用いて測定を 行った。図 3.1 には CoBIT を用いた場合の図を示したが、 Tokyo-EBIT でもほぼ同じ実験配置である。CoBIT の実験 条件は、電子ビームエネルギー $E_e = 340 - 500 \text{ eV}$ 、電子 ビーム電流 $I_e = 6 - 15 \text{ mA}$ である。この様に電子ビームエ ネルギーと電流を変化させることによって、任意の電子密度 にすることが可能である。またドリフトチューブ (DT)電極 が形成するトラップポテンシャルは 30 V、真空度は 10⁻⁸ Pa である。

鉄多価イオンからの EUV 領域の発光は CoBIT の観測ポートに設置した斜入射型分光器で測定した。EUV 分光器は溝本数 1200 g/mm の平面結像型凹面不等間隔回折格子と電子冷却背面照射型 CCD カメラからなる。なお CoBIT の光源 は細長い線上であるため、それ自体を分光器の入射スリット とみなすことが出来る。そのためスリットレスな構造を持つ CoBIT の EUV 分光器では高効率な測定が可能となっている。 また本研究で用いた EUV 分光器は先行研究 [3] で用いた分 光器よりも入射・出射長が長いため分散が大きく分解能が高い。さらに Tokyo-EBIT での観測で用いた分光器は CoBIT の観測で用いたものと同じ光学配置だが、Tokyo-EBIT の方 が印加磁場が大きく CoBIT に比べて電子ビーム径はより細 く収束されている ($B_{\text{Tokyo-EBIT}} = 1.5 \text{ T}, B_{\text{CoBIT}} = 0.1 \text{ T}$)。 本研究で用いた分光器はスリットレスのため光源の太さがラ イン幅に大きく影響し、Tokyo-EBIT 分光器は CoBIT 分光 器よりもさらに高い分解能を持っている。

さらにモデル計算の評価のためにはスペクトル観測と共に EBIT 内の電子密度を測定しなければならない。EBIT 内の 電子密度を測定するためには、トラップ領域の EUV と可視 領域発光の空間分布を測定する必要がある。電子ビームの衝 突によって励起状態となったイオンは脱励起する際に光を放 出する。EUV 領域の発光は遷移寿命が短い E1 遷移による ものであり、寿命は 10⁻¹⁰ s 程度である。そのため電子が衝 突した直後に発光するので、EUV 領域の発光分布は電子の 空間分布を表していると考えることが出来る。電子ビーム径 は EUV 領域に感度を持つ位置有感検出器 (Position sensitive detector: PSD) を検出器にもつ、ピンホールカメラを用い て測定を行った。一方でイオンの空間分布は可視領域の発光 分布から求める。可視領域の発光は微細構造間の M1 遷移で あるために寿命が長く (~ms)、電子ビームの衝突により励 起されてもすぐには脱励起せず、電子ビームの外でも発光す ると考えられる。この性質を利用してイオン雲の空間分布は 入射スリットを全開にした可視分光器を用いて観測した。

また本研究では共鳴電子捕獲過程を経由した共鳴過程の 観測を行うために、CoBIT を用いた新たな多次元同時計測 システムを立ち上げた。図 3.2 に多次元同時計測システムの 概略図を示す。共鳴過程を観測するためには電子ビームエネ ルギーを高速で掃引する必要がある。EBIT の電子ビームエネ ルギーは陰極と DT の電位差によって決まり、本研究では DT にかかる電圧を掃引させることによって電子ビームエネ ルギーを変化させた。DT の電圧掃引をイオンの払い出しや 信号取得などと同期を取って行うため、図 3.2 のように接続 した 3 つの任意波形発生装置 (Function generator: FG) と PC によって制御した。CCD よりも高い時間分解能を持つ PSD によって検出された位置信号は電子ビームエネルギー と同期されて、Lab view で作成したプログラムによって記 録・処理され、エネルギー掃引時のスペクトルを得ることが 出来る。



図 3.1 実験装置及び EUV 分光器の概略図



図 3.2 多次元同時計測システム

4 実験

4.1 鉄多価イオンの発光特性

本研究で注目しているのは太陽大気観測でよく観測され ている Fe X-XV スペクトルである。まず太陽観測衛星 *HINODE* に搭載されている EIS の観測波長領域と同じ 160 – 200 Å に注目し、CoBIT と CoBIT 観測ポートに取 り付けた EUV 分光器を用いて Fe X-XII のスペクトルを観 測した。本研究では EBIT トラップ領域内の電子密度を変 化させるために電子ビーム電流を $I_e = 6 - 12$ mA と変化 させながら、電子ビームエネルギーは Fe X-XII が支配的 に生成する $E_e = 340,400$ eV に電子ビームエネルギーを固 定しスペクトルを観測した。図 4.1 は電子ビームエネルギー $E_e = 340$ eV の場合のスペクトルの電流依存性の一部を示し ている。なお図 4.1 中の各ラインのラベル a - l は表 1 に対 応している。

図 4.2 には注目している Fe XV の 2 つのラインについて異 なる分解能を持つ分光器を用いて観測した結果を示した。図 4.2(a), (b), (c) のラインの半値全幅はそれぞれ 0.2, 0.4, 0.8 Å である。また図中のラベル m, n はそれぞれ表 1 に対応し ている。なお図 4.2 中の黒矢印は不純物である O IV のスペ クトルを示している。Tokyo-EBIT のスペクトルには O IV のラインは確認されないため、Tokyo-EBIT を用いた結果は 酸素などの不純物ラインが混ざっていない結果だと言える。 表 1 の a - n のそれぞれのラインについてガウシアンフィッ ティングを行い強度を求め、強度比を求めた。ガウス関数を フィッティングする際、比較する 2 つのラインが持つ半値全 幅が同じになるよう制限を課した。

4.2 共鳴過程による発光特性

本測定では CoBIT の観測ポートに取り付けられている EUV 分光器の検出器を、CCD から PSD に付け替えてス ペクトルの測定を行った。実験条件はイオン掃き出し周期 $t_{\rm dump} = 3600 \text{ ms}$ 、イオン生成時間 $t_{\rm cook} = 1600 \text{ ms}$ 、プロー ブ時間 $t_{\rm probe} = 10 \text{ ms}$ 、イオン保持時間 $t_{\rm keep} = 10 \text{ ms}$ 、掃



図 4.1 Fe X - XII スペクトルの電子ビーム電流依存性 (*E*_e = 340 eV).



図 4.2 Fe XV スペクトルの電子ビーム電流依存性. (a), (b) はそれぞれ Tokyo-EBIT と CoBIT で観測した結果. (c) は CoBIT を用いた先行研究 [3] で得られた結果を示す.

引回数は 100 回である。電子ビームエネルギーは Fe XV が 支配的に生成される 500 eV を生成エネルギー、DT 全体を -100 V で掃引させることによってプローブエネルギーを 400 - 500 eV とした。図 4.3 にエネルギー掃引によって得 られた 2 次元スペクトルを示す。横軸は観測したラインの波 長、縦軸には電子ビームエネルギーを表している。図 4.3 よ り、黄枠の 440 - 460 eV と青枠の 470 - 490 eV 付近に共鳴 構造を確認することが出来る。

図 4.3 を注目しているラインそれぞれで切り、1 eV ずつ ビニングした 1 次元スペクトルが図 4.4 の赤、青の実線とな る。図 4.4 の (a), (b) それぞれにおいて $E_e = 440$ eV 付近 で強い共鳴が現れており、 $E_e = 470 - 490$ eV 付近にも弱い 共鳴構造があることが分かる。さらに図 4.4 中の黒線は共鳴 過程を考慮した理論計算結果を示している。なお理論計算は FWHM=3 eV で畳み込んである。図 4.4 より理論と実験結 果を比べると、全く一致していないことが分かった。そこで 電子ビームエネルギーの補正を考えていく。

電子ビームエネルギーは陰極とDT全体の電位差で決まる。 しかし実際にイオンに衝突する電子のエネルギーは、DTか らの染み出しと圧縮された電子ビームが作り出す空間電荷ポ テンシャルの寄与を考慮し補正しなければならない。これを 踏まえて、実効電子ビームエネルギーを補正したのが図 4.4 のマゼンタとシアンの点線となる。今回は理論計算に合わせ て、両スペクトル共に 25 eV ずつ下方修正を行った。すると図 4.4 より、E_e = 420 eV に強い共鳴構造、E_e = 445 – 470 eV 付近に弱いが幅広の共鳴構造を確認することが出来、理論曲 線との間に定性的には良い一致を確認することが出来た。な おそれぞれのスペクトルにおける非共鳴の強度は、注目して いるラインの非共鳴の放射遷移による発光と考えている。



図 4.3 共鳴励起過程の2次元スペクトル.



図 4.4 1 eV ごとにビニングしたライン強度の電子エネルギー依存性. (a)238.9 Å, (b)243.8 Å. 赤・青の実線はエネルギー補正前のスペクトル、 マゼンタ・シアンの点線はエネルギー補正後のスペクトルを示す. 黒線は理 論計算を示し、右側の縦軸は放射率を示す.

5 結果および考察

5.1 モデル計算との比較

図 4.1 の各価数のスペクトルから求めたライン強度比と直 接測定した EBIT トラップ領域内の実効電子密度 $n_{\rm e}^{\rm eff}$ を示し たのが、図 5.1, 5.2, 5.3 の各ライン強度比の電子密度依存性 である。各図の赤と青の実線と破線はそれぞれ電子ビームエ ネルギー $E_{\rm e} = 340,400$ eV の理論曲線、各点は実験結果を 示している。各実験結果の縦軸方向のエラーバーは統計誤差 (1 σ) である。また横軸方向の負方向のエラーバーは測定に よる機械誤差やフィッティングによる誤差、正方向のエラー バーは電子ビームとイオン雲の空間分布をガウス関数と仮定 した際の実効電子密度の最大値を描画している。

5.1.1 Fe X

図 5.1 より、Fe X のライン強度比 ($I_{\rm b}$ (175.263 Å) + I_c (175.475 Å))/I_a (174.531 Å) と ($I_{\rm b}$ (175.263 Å) + I_c (175.475 Å))/I_d (177.243 Å) について、実験結果と理 論曲線を比較するとそれぞれの結果で良い一致が確認され る。さらにこの 2 つの強度比は電子ビームエネルギーを $E_{\rm e} = 340,400 \text{ eV}$ と変化させてもほとんど変化は確認されな かったため、温度依存は小さいと考えられる。



図 5.1 Fe X: ライン強度比の電子密度依存性. 赤と青の実線、破線はそれ ぞれ $E_{\rm e} = 340,400 \text{ eV}$ としたときの理論計算を示す. 青丸、青白丸はそれ ぞれ $E_{\rm e} = 340,400 \text{ eV}$ としたときのライン強度比 $((I_{\rm b}+I_{\rm c})/I_{\rm d})$ 、赤四角、赤白四角は $E_{\rm e} = 340,400 \text{ eV}$ としたときのライン強度比 $((I_{\rm b}+I_{\rm c})/I_{\rm a})$ を示す (表 1 参照).

5.1.2 Fe XI

次に図 5.2 に示すように、Fe XI のライ ン強度比 If (182.17) $Å)/I_{e}$ (180.40)Å) と $I_{\rm f} (175.263 \text{ \AA})/(I_{\rm g} (188.2165 \text{ \AA}) + I_{\rm h} (188.2994 \text{ \AA}))$ につい て、モデル(青・赤線)と実験を比較すると若干の差異があ ることが分かる。この差異の原因としては他の価数のライン のブレンドが考えられる。 $I_{\rm f}/I_{\rm e}$ に関しては Fe X(188.4410 Å: $3s^2 3p^5 {}^2P_{1/2} - 3s^2 3p^4 ({}^3P)3d {}^2P_{1/2}$ (180.4410 Å)) のブ レンドが 20% 程度あると HULLAC 計算より考えられるた め、考慮すべきである。ここで Fe X と Fe XI の価数分布を 1:1 と仮定して計算を行った。Fe X のラインのブレンドを 考慮した理論計算結果は図 5.2 のマゼンタとなっており、実 験とモデルの間に良い一致が確認できる。

また $I_{\rm f}/(I_{\rm g}+I_{\rm h})$ の g,h のラインについて Fe XII(188.177 Å: $3s^23p^3 {}^2P_{1/2} - 3s^23p^2({}^3P)3d {}^2D_{3/2}$)のブレンドが考えら れ、図 5.2 の青一点鎖線がブレンドを考慮した結果となってい るが、Fe XI と Fe XII の価数分布を 1:1 と仮定しても Fe XII のブレンドの寄与は小さいと考えられる。さらに $I_{\rm f}/(I_{\rm g}+I_{\rm h})$ の g,h のラインについては表 1 の CHIANTI データベース と表 2 の NIST データベースの同定結果に食い違いがあるこ とが分かる。CHIANTI (表 1 参照)のライン g と NIST の ライン II (表 2 参照) は波長と遷移共に一致を確認すること が出来るが、ライン h と III については波長は同じだが遷移 の同定が異なっている。さらに NIST に示されているライン I の遷移は CHIANTI には示されていない。本研究で行った HULLAC 計算から得られた全角運動量 J と各データベース との比較の結果、188 Å のラインでは 3 つのライン *I*, *II*, *III* がブレンドしていると同定した。本研究で対象としている多 価イオンの準位においては全角運動量 *J* のみが良い量子数 であり、原子コード計算から *LS* 項を決定するのは難しく、 そのためデータベースごとに *LS* 項の同定が異なった結果と なっている。G. Y. Liang ら [6] は NIST を参考に Fe XI ライ ンの同定を行っており、本研究では G. Y. Liang らの結果を 参考に、ライン強度比の分母を NIST から求めた 3 つのライ ンのブレンド ($I_{\rm I} + I_{\rm II} + I_{\rm III}$) と考えると図 5.2 の緑の実線と なり実験とモデルの間に良い一致があることが確認できた。

また図 5.2 中の点線は、2014 年の 4 月 15 日に太陽観測衛 星 *HINODE* に搭載されている EIS で観測した太陽活動領 域からの $I_f/(I_g + I_h)$ のライン強度比を示している。EIS で 観測した太陽コロナの電子密度が 10^{10} cm⁻³ 程度であるこ とを考慮して、EIS による観測結果とモデル、実験を比較す ると 3 つの間に良い一致を確認することが出来た。



図 5.2 Fe XI: ライン強度比の電子密度依存性. 赤と青の実線、破線はそれぞれ $E_e = 340,400 \text{ eV}$ としたときの理論計算を示す. 青丸、青白丸はそれぞれ $E_e = 340,400 \text{ eV}$ としたときのライン強度比 (I_f/I_{g+h}) 、赤四角、赤白四角は $E_e = 340,400 \text{ eV}$ としたときのライン強度比 (I_e/I_d) を示す(表 1 参照).また青一点鎖線は I_e/I_{f+g} に Fe XII のラインのブレンドを考慮した計算結果 ($E_e = 340, 400 \text{ eV}$)、緑線と破線は NIST を参考にした計算結果 ($E_e = 340,400 \text{ eV}$)を示し、マゼンタ線と破線は I_f/I_e に Fe X のラインのブレンドを考慮した計算結果 ($E_e = 340,400 \text{ eV}$)を示す.図上部の横軸に平行な青点線は、HINODEで観測されたライン強度比 (I_f/I_{g+h})を示す.

5.1.3 Fe XII

図 5.3 に示すように、Fe XII のライン強度比 $I_{\rm k}$ (193.509 Å)/($I_{\rm i}$ (186.834 Å) + $I_{\rm j}$ (186.887 Å))と

 $I_1 (195.119 \text{ Å})/(I_i (186.834 \text{ Å}) + I_j (186.887 \text{ Å}))$ について、モデルと実験を比較すると良い一致を確認することが出来る。

また図 5.3 中の点線は、Fe XI と同様に *HINODE* に搭載 されている EIS で観測した太陽活動領域からの $I_k/(I_h + I_i)$ のライン強度比を示している。EIS で観測した太陽コロナの 電子密度が 10^{10} cm⁻³ 程度であることを考慮して、EIS によ る観測結果とモデル、実験を比較すると Fe XII に関しても 3 つの間に良い一致を確認することが出来た。



図 5.3 Fe XII: ライン強度比の電子密度依存性.赤と青の実線、破線は それぞれ $E_{\rm e} = 340,400$ eV としたときの理論計算を示す.青丸、青白丸 はそれぞれ $E_{\rm e} = 340,400$ eV としたときのライン強度比 $(I_{\rm I}/I_{\rm i+j})$ 、赤四 角、赤白四角は $E_{\rm e} = 340,400$ eV としたときのライン強度比 $(I_{\rm k}/I_{\rm i+j})$ を示す(表 1 参照).図中ほどの横軸に平行な青点線は、HINDOE で観測 されたライン強度比 $(I_{\rm I}/I_{\rm i+j})$ を示す.

5.1.4 Fe XV

(a) モデルと実験の不一致:実験的要因

序章で述べた Fe XV の強度比に関する実験とモデルの不一 致の実験的要因としては、他のラインのブレンドによる寄与 が考えられる。異なる分解能を持った分光器を用いた観測結 果それぞれから求めたライン強度比の電子密度依存性とモデ ル計算を比較すると図 5.4 の様になり、黒線は $E_{\rm e} = 500 \ {\rm eV}$ として計算された理論曲線を示している。図 5.4 より、異な る分解能を持つ分光器で観測した結果とモデルを比較しても、 実験とモデルの間に顕著な差が確認された。Tokyo-EBIT で 得られたスペクトルは CoBIT よりも不純物が少ないスペク トルであるため、他のラインのブレンドによる寄与はさらに 排除されていると考えることが出来る。また Skylab による 観測では他の元素イオンのライン (Ni XVIII, Ar XIV) のブ レンドによる寄与の可能性が指摘されているが、これらのイ オンは今回の実験条件下では生成されない。よって他のライ ンのブレンドによる寄与のみでは、モデルと実験の不一致を 説明することが出来ないと考えられる。



図 5.4 Fe XV: ライン強度比 (I_m/I_n) の電子密度依存性. 黒線は理論計算 結果、青丸、赤三角、マゼンタ四角の各点はそれぞれ CoBIT、Tokyo-EBIT を用いた観測結果、CoBIT を用いた先行研究 [3] の結果を示す. また赤線 は低価数からの電離を考慮した場合の理論計算結果を示す.

(b) モデルと実験の不一致:理論的要因

実験とモデルの不一致の理論的要因として、低価数からの

電離の寄与について考えていく。衝突輻射モデルでは一般に 低価数からの電離の寄与は含まれず、注目している価数の基 底状態からの励起のみを考慮しポピュレーションを計算して いる。しかし低価数からの電離、特にポピュレーションの大 きい準安定状態からの電離は考慮していく必要があると考え られる。本研究では、Fe XIVの基底状態の微細構造準位で あり準安定状態でもある 3s²3p ²P_{3/2} から Fe XV の励起状 態へ直接電離する過程を考慮しモデルの再計算を行った。

Fe XIV の準安定状態のポピュレーションは強い電子密度 依存性を持つため、準安定状態から直接電離した先の Fe XV の励起状態、特に準安定状態である 3s3p ³P₂ のポピュレー ションも Fe XIV の影響を受けて強い電子密度依存性を持つ と考えられる。まず Fe XIV の基底状態から Fe XV への電離 断面積を計算し、Fe XIV からの電離励起過程を考慮して再 計算を行ったのが、図 5.4 中の赤線となる。しかし低価数か らの電離の寄与は、強度比にあまり大きな効果を与えなかっ た。今回 Fe XIV における準安定状態のポピュレーションの 電子密度依存は考慮しなかったが、Fe XIV の微細構造準位 のポピュレーションは統計的分布を仮定しており、これは Fe XIV の準安定状態からの電離の確率が最も高い高密度極限 での計算結果を示している。この様な Fe XIV の極限状態を 仮定しても、注目しているラインの強度比の計算結果に大き な変化は確認されなかった。したがってモデルと実験の不一 致は、低価数からの電離の寄与を考慮しても説明することが 出来なかった。

5.2 共鳴励起過程による輻射と理論計算の比較

観測したライン強度の電子エネルギー依存性から強度比を 求めた結果を図 5.5 に示した。図中の青線はエネルギー補正 後の強度比を示している。また黒線は共鳴過程を考慮した、 黒点線は共鳴過程を含んでいない理論計算結果を示している。

エネルギー補正後の実験結果と理論計算を比較すると、 $E_{e} = 420,445 - 470 \text{ eV}$ の共鳴構造において比較的良い一 致を確認することが出来る。しかしいずれの共鳴構造でも、 強度比の大きさでは実験と理論の間に顕著な差があった。ま ず $E_{e} = 420 \text{ eV}$ 付近については、 $\text{Fe}^{14+}(3s^2 \ ^1S_0) + e^- \rightarrow$ $\text{Fe}^{13+}(2p^53s^23p3d)$ の電子捕獲断面積が実際よりも理論計算 で大きく見積もられていることが考えられる。対してE = 440 - 470 eVは、 $\text{Fe}^{14+}(3s^2 \ ^1S_0) + e^- \rightarrow \text{Fe}^{13+}(2p^53s^23d^2)$ の断面積が実際よりも小さく見積もられていると予想され る。さらに共鳴がないと考えられる領域の強度比も理論の方 が実験よりも 0.2 ほど小さく見積もられているので、現状で は断面積や遷移確率を求めた原子コード計算に改善が必要だ と考えられる。

6 結論

本研究では、よく定義された実験室プラズマの一つである EBIT を用いて、天体プラズマ診断に用いられる衝突輻射モ デルの評価を行った。まず本研究では EBIT プラズマを定義



図 5.5 ライン強度比 (R = I (233.9 Å)/I (243.7 Å))の電子エネルギー 依存. 青点線はエネルギー補正後の強度比を示している. 黒線は共鳴過程を 考慮した理論計算、黒点線は共鳴過程を含んでいない理論計算結果を示し ている. 縦軸のエラーバーは 1 σ としている.

するために重要なパラメータの一つである実効電子密度を、 トラップ領域の EUV と可視光の発光分布を観測することに よって、初めて直接測定することに成功した。

次に Fe X, XI, XII のベンチマークスペクトルを用いてモ デル計算の評価を行い、Fe X と Fe XII に関してはモデルと 実験の間に良い一致を確認した。Fe XI については他のライ ンのブレンドによる寄与を考慮することで、モデルと実験の 間に良い一致を示すことが出来た。

また、先行研究や太陽フレアの観測でモデルと実験及び観 測の不一致が報告されている Fe XV のラインについて、不 一致の実験的・理論的要因を調べたが、不一致の明確な説明 をすることは出来なかった。現時点では衝突輻射モデル中の プラズマ過程のモデリングの不十分さが不一致の原因ではな く、遷移確率や断面積を求める原子コード計算に改善が必要 だと考えている。しかしどちらが原因であるかを明確に分け るためには、励起光源を用いた振動子強度の観測が今後有用 であると考えられる。

さらに本研究では、CoBIT に多次元同時計測システムを 新たに設置することで、共鳴電子捕獲過程を経由した共鳴励 起過程を観測することに成功した。実験結果と理論計算を比 較すると共鳴構造に関しては良い一致を確認することが出来 たが、強度に関しては理論が実験を再現していなかったため 断面積の理論計算などに改善が必要だと考えられる。

参考文献

- [1] http://hinode.nao.ac.jp/po/eis/
- [2] P. L. Dufton et al., ApJ, 353:323-328 (1990)
- [3] N. Nakamura et al., ApJ, 739 (2011) 17
- [4] CHIANTI atomic database
- [5] NIST atomic database
- [6] G. Y. Liang et al., ApJ, 696, 2275 (2009)